(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-160750

(43)公開日 平成6年(1994)6月7日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 2 B 26/10

26/08

101

1 0 1

E 9226-2K

審査請求 未請求 請求項の数20(全 13 頁)

(21)出願番号

特願平4-312402

(22)出願日

平成 4年(1992)11月20日

(71)出願人 000001007

キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 平井 裕

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(72)発明者 八木 隆行

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(72)発明者 井阪 和夫

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャ

ノン株式会社内

(74)代理人 弁理士 若林 忠

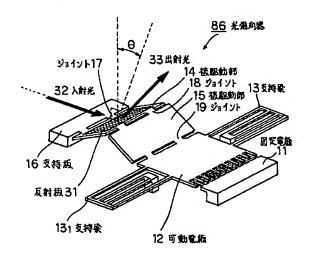
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 マイクロアクチュエータ、光偏向器および光走査装置

(57)【要約】

【目的】 角度の精密制御可能な信頼性の高い光偏向器 を提供する。

【構成】 固定電極11、支持板16、および支持梁13、131はSiからなる同一基板上に固定されている。可動電極12、被駆動部14、15、支持板16は、ジョイント19、18、17を介して接続されている。固定電極11と可動電極12は、マイクロメカニクス技術により作製されるくし型のリニアマイクロアクチュエータとする。さらに、被駆動部14に反射板31を備える。入射光32に対し、印加電圧による可動電極12の変位の違いで被駆動部14の角度が変化し、出射光32が走査される。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 固定電極および可動電極からなる駆動部 と、一端が固定支持されたジョイントで接続された少な くとも2個の被駆動部と、前記駆動部および前記被駆動 部を接続するジョイントとを有し、前記被駆動部が前記 ジョイントの部分で繰り返し折れ曲がり動作をするマイ クロアクチュエータであって、

前記駆動部は、前記固定電極と前記可動電極との間に電 圧が印加されることにより発生する静電力により前記被 駆動部を駆動するものであり、

前記被駆動部は、前記駆動部で発生される力の方向と、 当該被駆動部の変位の方向とが異なるものであることを 特徴とするマイクロアクチュエータ。

【請求項2】 前記駆動部および被駆動部が同一基板内 に集積されていることを特徴とする請求項1記載のマイ クロアクチュエータ。

【請求項3】 前記駆動部で発生する力の方向が、基板 面に平行変位であることを特徴とする請求項2記載のマ イクロアクチュエータ。

【請求項4】 前記駆動部で発生する力の方向が、基板 面内回転方向であることを特徴とする請求項2記載のマ イクロアクチュエータ。

【請求項5】 前記ジョイントは、金属薄膜によって成 ることを特徴とする請求項1記載のマイクロアクチュエ 一夕。

【請求項6】 前記ジョイントは、高分子膜によって成 ることを特徴とする請求項1記載のマイクロアクチュエ ータ。

【請求項7】 前記ジョイントは、セラミック薄膜によ って成ることを特徴とする請求項1記載のマイクロアク 30 チュエータ。

【請求項8】 前記ジョイントは、超弾性薄膜によって 成ることを特徴とする請求項1記載のマイクロアクチュ エータ。

【請求項9】 請求項1記載のマイクロアクチュエータ を有し、該マイクロアクチュエータの被駆動部の少なく とも1箇所に反射面を備え、この反射面に照射した光を 走査させることを特徴とする光偏向器。

【請求項10】 前記反射面は、金属膜によって成るこ とを特徴とする請求項9記載の光偏向器。

【請求項11】 前記反射面は、金属蒸着膜によって成 ることを特徴とする請求項10記載の光偏向器。

【請求項12】 前記反射面は、金属メッキ膜によって 成ることを特徴とする請求項10記載の光偏向器。

【請求項13】 前記反射面は、単結晶金属薄膜によっ て成ることを特徴とする請求項10記載の光偏向器。

【請求項14】 前記反射面は、液相成長単結晶金属薄 膜によって成ることを特徴とする請求項13記載の光偏 向器。

性を有する第1の導電領域を有し、前記導波路近傍また は前記片持ち梁内に絶縁領域を有し、該絶縁領域を挟ん で導電性を有する第2の導電領域が配置され、前記片持 ち梁内の第1の導電領域と第2の導電領域との間に生じ る静電力と前記片持ち梁が変形から復元する弾性力によ り、第2の導電領域を含む構造の形状に沿って薄膜形状 の片持ち梁を動かすことにより、前記片持ち梁の根元に 配置された光源から前記片持ち梁内に配置された光導波 路に導入された光ビームを動かすことを特徴とする光走 10 查装置。

【請求項16】 前記第2の導電領域を含む構造を2つ 有し、これらが前記片持ち梁を挟んで対峙することを特 徴とする請求項15記載の光走査装置。

【請求項17】 前記片持ち梁内の第1の導電領域と第 2の導電領域との間に生じる静電力が、該片持ち梁の根 元の部分から徐々に有効に働くことを特徴とする請求項 15記載の光走査装置。

【請求項18】 前記片持ち梁内の第1の導電領域と第 2の導電領域との間に生じる静電力が、2つの電極に電 圧を加えることにより生じさせることを特徴とする請求 項15記載の光走査装置。

【請求項19】 前記第1の導電領域の一部または全部 が半導体材料からなることを特徴とする請求項15記載 の光走査装置。

【請求項20】 前記片持ち梁内の第1の導電領域と第 2の導電領域との間に生じる静電力が、第2の導電領域 に電圧を加えることを特徴とする請求項15記載の光走 查装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は極めて小型のアクチュエ ータおよびこれを用いた光偏向器に関する。また、本発 明は静電力を利用して光ビームを振らすことが可能な光 走査装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、主として使われている光偏向器や 光走査装置には、結晶の超音波による歪を利用した音響 光学式のものや、結晶の電場による屈折率変化を利用し た電気式のもの、あるいは振動平面鏡(いわゆるガルバ 40 ノミラー)や回転多面体(いわゆるポリゴンミラー)等 を利用した機械式のもの等がある。中でも、機械式光隔 向器は光の波長によらず等角度偏向が行えるため、多重 波長光源を使用光源にする場合や、波長変動等がある場 合非常に有用になる。これらは、安定した回転速度や高 精度の偏向角を得るために、回転軸を重くしたりロータ に大型の電磁石を用いたりしている。

【0003】一方、フォトリソグラフィ技術を用いて、 極めて小型のアクチュエータを作製することが検討され ている。典型的な微小機械として、マイクロモータ (M.

【請求項15】 薄膜形状の片持ち梁に光導波路と導電 50 Mehregany et al.,"Operation of microfabricated har

monic and ordinary side-drive motors". Proceedings IEEE Micro Electro Mechanical Systems Workshop 199 0 p1-8) や、平板上で静電力により駆動するくし型構造 のリニアマイクロアクチュエータ (W. Tang et al., "Lat erally driven polysilicon resonant microstructure s", Sensors and Actuators 20(1989) p25-32) 等が考案 されている。これら、微小機械を用いればアレイ化、低 コスト化が容易であり、高精度化が可能となる。

【0004】機械式光学素子としても、いくつか提案さ れており、このうち光偏向器として、両持ち梁用で光学 10 効率の向上やたわみ安定性を考慮した空間光偏向器(ラ リー・ジェイ・ホーンベック、特開平2-8812号公 報)が知られている。

【0005】図18はこの空間光偏向器の一画素の一部 断面とした斜視図である。図18において、画素はモノ リシックなシリコンをベースとして、たわみ可能な2つ の梁により反射面を有する構成となっている。即ちシリ コン基板91上に絶縁層93を介して絶縁スペーサ9 4、金属丁番層95および金属梁層96が積層されてい る。つまり金属丁番層95と同層の可撓梁97および可 20 撓梁971、金属梁層96と同層の反射面98、および 反射面98の下に空隙を介して反射面98の角度を変え るための駆動用固定電極99、固定電極991、固定電 極992 から成っている。例えば固定電極991 に電圧 を印加すると、反射面98と固定電極991の間に静電 気力が発生して可撓梁97、971がふれてたわみ角が 生じ、反射面98に入射した光はたわみ角の量に応じた 反射角を得て偏向される。このような光偏向器は光を1 方向の軸のみに偏向する構成であり、シリコン基板92 をベースとしたシリコンプロセスによって製造し得る。 従って、比較的低コストに製作することができ、シリコ ン基板92上に2次元配置してアレイ化することによっ て静電印刷等のプリンタや投影型のディスプレイ等に応 用することも考えられている。

【0006】図19は従来の光走査装置の構成を示す概 略図である。図19において、レーザ光源803により 発せられた光は振動平面鏡801によって走査される。 そして振動平面鏡801からの光はレンズ804によっ て集光され、輝点はスクリーン805上で図示矢印方向 に移動して、スキャンが行われる。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】従来の光偏向器の構造 では、力を受ける部分と光を反射する部分が同じ場所の ため、回転等の外乱の力を受け易い。同様に力を受ける 部分と反射面が同じため、角度の精密制御が困難であ る。また、入射方向と反射方向が固定で自由度がない。 さらには、反射面が可動金属電極の一部となっているた め、捻れ、あるいは使用環境による金属疲労等の経時変 化で偏向角が変化してしまう恐れがある。

または回転多面鏡の寸法が比較的大きいため、装置が大 型化してしまうという欠点がある。また、正確な走査を 行うためには各素子を厳密な位置関係で配置しなくては ならず、装置を組み上げる際の光学調整が非常に煩雑で

【0009】本発明の目的は、上述の問題点を解決する ため、マイクロモータやリニアマイクロアクチュエータ を用いて、新規なマイクロアクチュエータを提供し、角 度の精密制御可能な信頼性の高い光偏向器を提供するこ とにある。

【0010】本発明の他の目的は、上記従来例の欠点を 解消し、コンパクトな構成で光学調整が簡単な光走査装 置を提供することである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明のマイクロアクチ ュエータは、固定電極および可動電極からなる駆動部 と、一端が固定支持されたジョイントで接続された少な くとも2個の被駆動部と、前記駆動部および前記被駆動 部を接続するジョイントとを有し、前記被駆動部が前記 ジョイントの部分で繰り返し折れ曲がり動作をするマイ クロアクチュエータであって、前記駆動部は、前記固定 電極と前記可動電極との間に電圧が印加されることによ り発生する静電力により前記被駆動部を駆動するもので あり、前記被駆動部は、前記駆動部で発生される力の方 向と、当該被駆動部の変位の方向とが異なるものである ことを特徴とする。

【0012】本発明のマイクロアクチュエータには、前 記駆動部および被駆動部が同一基板内に集積されている ものがある。

30 【0013】本発明のマイクロアクチュエータには、前 記駆動部で発生する力の方向が、基板面に平行変位であ るものや、前記駆動部で発生する力の方向が、基板面内 回転方向であるものがある。

【0014】前記ジョイントには、金属薄膜によって成 るもの、高分子膜によって成るもの、。セラミック薄膜 によって成るもの、超弾性薄膜によって成るものがあ

【0015】本発明の光偏向器は、本発明のマイクロア クチュエータを有し、該マイクロアクチュエータの被駆 動部の少なくとも1箇所に反射面を備え、この反射面に 照射した光を走査させることを特徴とする。

【0016】前記反射面には、金属膜によって成るも の、金属蒸着膜によって成るもの、金属メッキ膜によっ て成るもの、単結晶金属薄膜によって成るもの、液相成 長単結晶金属薄膜によって成ることものがある。

【0017】本発明の光走査装置は、薄膜形状の片持ち 梁に光導波路と導電性を有する第1の導電領域を有し、 前記導波路近傍または前記片持ち梁内に絶縁領域を有 し、該絶縁領域を挟んで導電性を有する第2の導電領域 【0008】同様に、従来の光走査装置では振動平面鏡 50 が配置され、前記片持ち梁内の第1の導電領域と第2の 導電領域との間に生じる静電力と前記片持ち梁が変形から復元する弾性力により、第2の導電領域を含む構造の形状に沿って薄膜形状の片持ち梁を動かすことにより、前記片持ち梁の根元に配置された光源から前記片持ち梁内に配置された光導波路に導入された光ビームを動かすことを特徴とする。

【0018】本発明の光走査装置には、前記第2の導電 領域を含む構造を2つ有し、これらが前記片持ち梁を挟 んで対峙するものがある。

【0019】本発明の光走査装置には、前記片持ち染内 10 の第1の導電領域と第2の導電領域との間に生じる静電力が、該片持ち染の根元の部分から徐々に有効に働くもの、2つの電極に電圧を加えることにより生じさせるもの、第2の導電領域に電圧を加えるものがある。

【0020】本発明の光走査装置では、前記第1の導電 領域の一部または全部が半導体材料からなることが可能 である。

[0021]

【作用】上述の構成の光偏向器は、ジョイントを用いて 固定電極、可動電極、被可動部を接続することにより、 駆動の力を受ける部分と、反射面を分離し、反射面の変 位方向が一義的に決まり、かつ入射方向と出射方向が自 由に選べる構成で、固定電極と可動電極の間に電圧を印 加することにより発生する静電力により、反射面を設け てある被駆動部を駆動し、光偏向を行う。

【0022】また、本発明の光走査装置において用いられるアクチュエータには、薄膜材料・構造を用いて作製されるアクチュエータが適用される。一般的には、アクチュエータの形態としてはカンチレバー(片持ち梁)、両持ち梁、メンブレン、ヒンジ、モータ、などさまざま 30 な形態が考えられる。それぞれのアクチュエータの駆動方法としては、圧電効果を利用したバイモルフやユニモルフ、対抗電極を用いた静電駆動、熱を利用するバイメタル・形状記憶合金、電場などにより体積変化を利用するもの、気体の圧力により変位するもの、などがある。中でも対抗電極を用いた静電駆動は、薄膜形状のカンチレバ型の光導波路を変位させ、光を偏向させて用いる場合には余り力を必要としない点で有利である。

[0023]

【実施例】次に、本発明の実施例について図面を参照し 40 て説明する。

【0024】図1は本発明の第1の実施例のアクチュエータ10を表す斜視図である。固定電極11、支持板16、および支持梁13、131はSiからなる同一基板(不図示)上に固定されている。可動電極12、被駆動部14、15、支持板16は、ジョイント19、18、17を介して接続されている。

【0025】本実施例の固定電極11と可動電極12 は、マイクロメカニクス技術により作製される前述のく し型のリニアマイクロアクチュエータとした。 【0026】本実施例のアクチュエータ10の動作を図2を用いて説明する。固定電極と可動電極12の間に電圧を印加することにより、可動電極12は、静電引力により基板と平行に繰り返し平行動作をする(図2(a)矢印B方向)。これにともない、被駆動部14、15もジョイント部分で繰り返し折れ曲がり動作を行い(図2(b)矢印C方向)、基板に平行に発生した力を基板に

【0027】図3は本発明の第1の実施例のアクチュエータ10を用いた光偏向器86の斜視図である。図1に示したアクチュエータ10の被駆動部14に反射板31を備えている。入射光32に対し、印加電圧による可動電極12の変位の違いで被駆動部14の角度が変化し、走査角度の範囲で出射光33が走査される構成になっている。

垂直の方向に転換する。

【0028】このように構成された光偏向器86は、駆動部と反射面が分離されているため、反射面の力を受ける方向が一義的に決定し、回転等の外乱効果を受けない。また、同じ理由により、角度の精密制御も容易になる。さらには、電圧印加による角度制御にジョイントが寄与していないため、ジョイント材を自由に選ぶことができ、ばね定数が十分小さく耐久性に優れた高分子膜等の絶縁物を利用できる。

【0029】次に本発明のアクチュエータおよび光偏向 器の作製工程の1例を図4を用いて略説明する。図4は 図1のA-A線断面図である。シリコンからなる基板4 1にリンをイオン注入した後、絶縁層として熱酸化膜4 2を5000A形成し、さらにこの上に減圧CVD(L PCVD)によりシリコン窒化膜43を1500Å作製 する。この絶縁層の一部を、フォトリソグラフィとエッ チングによりパターニングしてコンタクトホール44を 形成する(図4(a))。エッチングはCF4を反応ガ スとして用い、ドライエッチングを行ったが、バッファ ふっ酸等によるウェットエッチングでもかまわない。次 いで、第1リンドーピングポリシリコン層をLPCVD により3000Å作製した後、パターニングにより電気 シールド部45を形成した(図4(b))。ただし、リ ンはポリシリコン形成後、イオン注入法によって注入し てもかまわない。真空スパッタリング法により犠牲層シ リコン酸化膜46を形成(図4(c))、パターニング した後、リンドーピングポリシリコン膜47をLPCV Dにより2μm作製する。リンを、イオン注入法によっ て注入してもかまわないのは言うまでもない。リンドー ピングポリシリコン膜47をパターニングして固定電 極、駆動部、被駆動部、支持板、ジョイントを形成する (図4(d))。ここではジョイントとしてポリシリコ ンを用いたが、もちろん、バネ定数が十分小さいもので あれば、他の金属膜を成膜したり、高分子膜を形成して も良い。ふっ酸水溶液により、犠牲層シリコン酸化膜を 除去することにより図1に示すマイクロアクチュエータ

10を形成する(図4(e))。また、犠牲層を除去す る前に、被駆動部の一部に金属蒸着膜48を成膜し、パ ターニングして反射面を形成することにより、図3に示 す光偏向器86を作製する(図4(f))。

【0030】このようにして作製したマイクロアクチュ エータおよび光偏向器は、小型かつ軽量にさらにはアレ イ化することもできる。可動電極に備わったビームの長 さ200μm櫛形固定電極の櫛の数11、櫛のギャップ 2 μm、被駆動部の長さ50 μmとしたところ、0.1 mの変位を得、垂直方向に約20μmの変位が達成でき た。さらにこのアクチュエータを用いて作製した光偏向 器では、図3中に示した方向に走査角度 θ =90°~4 4. の走査を達成した.....

【0031】ここでは、Si基板を用いたが、ガラス基 板上に駆動部、固定電極等の構造体を接合する方法を用 いてもよい。

【0032】図5は本発明の第2の実施例のアクチュエ ータを表す斜視図である。可動電極52、被駆動部5 3、54、固定支持板55はジョイント58、57、5 6によって接続され、可動電極52は支持梁59、59 ι に支えられている。固定電極51は図1の固定電極1 1と同様のものである。本実施例のアクチュエータも第 1の実施例のアクチュエータと同様、固定電極、可動電 極はマイクロメカニクス技術を用いたリニアアクチュエ ータとした。

【0033】作製方法も第1のアクチュエータと同様で ある。図6は本実施例のアクチュエータの動作を説明す る図である。図5に示す固定電極51、可動電極52に 電圧を印加することによって、可動電極52が基板(不 30 図示) と平行方向に変位をする (図6 (a) 矢印D方 向)。これにより被駆動部14、15も力を受け、基板 と平行かつ可動電極12の変位方向と垂直の方向(図6 (b) 矢印E方向) に変位することが可能になった。

【0034】また、このアクチュエータの被駆動部分に 反射板を形成すれば、第1のアクチュエータと同様、光 偏向器が得られる。

【0035】図7は本発明の第3の実施例のアクチュエ ータを表す斜視図である。可動電極72、被駆動部7 4、75は、ジョイント79、78、77で接続されて 40 いる。矢印F方向に水平に回転する可動電極72は8枚 ばねのロータで構成されている。この可動電極72の一 端に突起721が形成され、突起721は被駆動部73 に形成されスリット731に係合している。これによ り、可動電極72が矢印F方向に回転すると、被駆動部 73は矢印G方向に駆動され、被駆動部74、75を接 続するジョイント78は矢印H方向に往復移動する。こ こで示した駆動手段は、前述のマイクロモータとした。 【0036】本実施例のアクチュエータはマイクロモー

と同様の動きを行う。この構成により、基板面内回転駆 動力を、基板に垂直な変位に変換する。

【0037】本実施例のアクチュエータの作製方法とし ては、マイクロメカニクス技術のマイクロモータを形成 する技術を用い、マイクロモータ形成過程において同時 に被駆動部を作り込み、さらにジョイントは、第一の実 施例と同様に作り込みアクチュエータを形成した。

【0038】またここでは、ローターが8枚ばねのマイ クロモータを用いているが、4枚ばね、6枚ばね、ある μm/Vの変位を得た。つまり、印加電圧40Vで4μ 10 いは多角柱、円柱のマイクロモータでもかまわない。ま た、アナログ的でなくデジタルに駆動する場合は、マイ クロステッピングモータを用いても良いことは言うまで もない。

> 【0039】このようにして作製したアクチュエータ は、回転部半径100μm、空隙1.5μm、被可動部 の長さ80μmとし各固定電極に70V印加することに より回転を始め、可動駆動部は平行方向に80µm繰り 返し往復動作が可能になった。これにともない被駆動部 も力を受け、基板と垂直の方向に80μmの変位を達成 した。また、この第3のアクチュエータを用いて作製し た光偏向器は、 $\theta = 87° \sim -90°$ の走査が達成され

【0040】図8は本発明の第4の実施例のアクチュエ ータを表す斜視図である。可動電極81、被駆動部8 2、83、84、固定支持板85はジョイント78、7 7、76によって接続されている。本実施例のアクチュ エータも第3のアクチュエータと同様、駆動手段はマイ クロメカニクス技術を用いたマイクロモータとした。

【0041】本実施例のアクチュエータの動作は、マイ クロモータの回転にともない可動部が第2のアクチュエ ータとほぼ同様の動きを行う。この構成により、基板面 内の回転駆動力基板面に平行にかつ駆動板に垂直の方向 に変位を変換する。

【0042】作製方法も第2、第3のアクチュエータと 同様に作製した。

【0043】なお、図9のように2つあるいはそれ以上 のアクチュエータ101、102を一緒に作り込むこと ができる。

【0044】光偏向器86は、例えば図10の様にして 1次元ラインを高速走査する、レーザビームスキャナと して使うことができる。ほかにも、駆動方法と出射方向 を考慮し光スイッチ、光スキャナなど応用に用いること が可能である。

【0045】以上、本発明のアクチュエータの実施例 と、この内いくつかのアクチュエータを用いた光偏向器 の実施例について説明したが、どのアクチュエータを用 いた光偏向器でも同様の効果があるのは言うまでもな い。使用目的に応じて、アクチュエータの構成を選び、 入射光に対する出射光の方向を選ぶこともできる。ま タの回転にともない、被駆動部が第1のアクチュエータ 50 た、ここでは、固定支持板の隣の被駆動部の一部に反射 板を備えたものを示したが、他の被駆動部、あるいは被 駆動部全面に反射板を備えた光偏向器でもかまわない。 【0046】以下、実施態様例(図11)において本発 明の光走査装置の基本構成を説明する。

【0047】図11に示す実施態様例において用いられ るアクチュエータの基本構成は絶縁性の層101aを挟 んで、2個の導電性の領域102a、103aを有する 静電容量構造である構造が適用される。一方の導電性領 域103aは、光導波路104と一緒に薄膜形状の片持 ち梁105内に組み込まれている。光導波路104は膜 10 の全領域であっても部分的であってもよい。導電性領域 102は片持ち梁105と片側の根元部106aで接 し、先に行くほど細くなっている局面構造を持つ。先端 - までの傾斜形状に関しては、局面が連続で局面構造の接 線が片持ち梁105の面と一致していればよく、局面の 形状連続であれば、どのような形状でもよいが、好まし くは円弧、楕円の一部、放物線、双曲線であれば良い。 本発明においては図11に示すように、導電性領域をも う一組配置することが好ましい。すなわち、梁内第2の 導電性領域103bと、導電性領域102aと梁105 の反対側に絶縁層101bを挟んで導電性領域102b を設ける。このことにより梁の変位を、梁に対して対称 的に生じさせることができる。しかしながら導電性領域 を一組配置するだけでも十分な機能を発生させることが できる。不図示の光源から出射された光は光導波路10 4に導入され、図示矢印方向(左から右)へ進み、光導 波路104先端から出射する。

【0048】図11の実施態様例に用いられるアクチュ エータは、導電性領域102aと導電性領域103aと に電圧を印加する事により、まず片持ち梁105の根元 30 106 aに強い静電吸引力を生じる。そのために導電性 領域102a、103aの空隙が狭くなり、梁104が 徐々に導電性領域に近づくので、最終的には梁の先端部 が導電領域の局面形状と同様になるように接する。この 場合、梁の剛性と局面形状との兼ね合いで必ずしも同様 にならない場合もある。次に印加電圧を取り去ると、梁 はその剛性に従って元の位置に戻る。元の位置に戻った 時点で今度は電圧を導電性領域1026、1036に印 加すると再び静電吸引力が働き、今度は導電性領域10 3 b、102 bが引き合って徐々に近づき梁の先端部が 40 102 bに近づくように動く。電圧印加、切り替えのタ イミングは梁が中央に来たときでも良いし、ずれた状態 でも梁の動きに合わせて印加し、滑らかな動きをつくる ことができる。印加する電圧の種類は直流、交流、パル スなどの中から選ばれる。最終的には光が投射される面 の形状に合わせてその動きが希望の動きになるように電 圧およびその種類を選択する。 図11の実施態様例では 梁の中にある導電性領域103a、103bは対称の配 置で別のものとしているが、非対称であったり、導電性 領域が重畳されている、すなわち導電性領域が一つであ 50 10

ってもよい。本発明の光走査装置に用いられる導電性領域を構成する材料としては、通常の金属材料と言われる物は何でも用いられる。例えば、アルミ、鉄、SUS、銅、真ちゅう、金、ニッケル、タングステン、クロムなどである。また半導体も用いることが可能である。例えば、単結晶、非単結晶を問わずSi、GaAs、ZnSeなどである。また酸化物の導体も使用可能である。例えば、ITO、SnOz、ZnOzなどである。

【0049】本発明の光走査装置に用いられる絶縁性の 領域を構成する材料としては、例えば、SiO2、Si 3 N4、SiOx、SiONx、Si:N:H、ガラス などが用いられる。本発明の光走査装置の構造を作製す るプロセスに関しては、従来から用いられている部品を ミリからマイクロメータのオーダに小型化して組み立て る方法や、好ましくは半導体のプロセス技術や薄膜堆積 ・エッチング技術が用いられる。また、膜厚方向に深い 構造を形成するためにはX線を用いたリソグラフィを使 用することも可能である。

【0050】本発明の光走査装置において上記アクチュ エータに接して配置される光源としては、発光ダイオー ド、半導体レーザなどの発光素子、電子線、白色光源等 が考えられる。中でも半導体レーザはレーザビームプリ ンタや干渉測定などの計測への応用など実用性が広い。 発光効率および温度特性の良い半導体レーザの構造とし ては、多重量子井戸構造を採用したものなどがある。半 導体レーザから放出されたレーザ光は一般に拡散するた め、集光が必要であるが、特に本発明のような微小なカ ンチレバー近傍に作製された半導体レーザの光を集光す るには、微小なコリメータレンズが必要である。そのよ うなマイクロコリメータレンズの作製例としては、フォ トリソグラフィ技術を用いた物がある("Fabrication o f activeIntegrated Optical Micro-Encoder" 1991 IEE E Micro Electro Mechanical Systems Workshop, Procee dings pp233-238).

【0051】本発明の光導波路の材料としては、導波させる光に対して透明な誘電体層が用いられ、例えばガラス、石英、SiOz、SiOz、SiOzNy、Si3N4、Si:N:H、ZnS、ZnOなどが用いられる。光導波路中の光の拡散に対しては、導波路内の膜厚方向と面内方向に沿って、材料に屈折率の変化をつけることにより、光を閉じこめ集光させることが可能である。光源とアクチュエータは一つの基板上に一体に形成しても良いし、外部の光源から光ファイバなどを用いて、アクチュエータまで導いても良い。

【0052】本発明では上記の梁の先端部にマイクロコリメータレンズを形成して梁内の光導波路からでた光を 集光や、平行化することによって、スクリーン上の光スポットの大きさを変化させたり、スクリーンとの距離を 小さくできる。レンズの作製方法は梁を作製してからレンズを接着する方法でも良いし、好ましく光導波路を形 成する際に同じ材料を用いて作製する。レンズの形状は 断面が半円、半楕円、半長円などから選ばれ、梁の先端 の梁とレンズの間に焦点距離調節部を設けても良い。 【0053】これら、アクチュエータ、光源およびそれ に付属する部品等を含めた素子を形成する基体として は、その上部に素子を乗せて支えられる部材であれば何 でもよく、例えばSiウェハーに代表される半導体、ガ ラス基板等の絶縁体、金属基板等の導体の中から選ば れ、単結晶、非単結晶、いずれも可能で、場合によって は高分子ポリマーなどの有機材料も使用可能である。 【0054】本発明では、上記のアクチュエータと上記 の光源とを組み合わせて、新規な光走査装置を提供する 物である。また、本発明の光走査装置を同一半導体基板 上に複数作製しそれぞれ独立に動作させることによりス クリーン上の走査スピードを向上させることも可能であ

る。以下適用例を挙げて本発明の光走査装置を詳細に説

明する。

【0055】<適用例1>図12(a)~(g)に本発 明の第1の適用例の光走査装置の作製方法並びにその構 造を示す。まず図12(a)に示すように、基板201 として単結晶(100)ウェハーの上に下部電極202 としてアルミを20μm蒸着により形成した後、レジス ト203を塗布してパターニングする。その際レジスト 203のベーギングの条件を調節して、レジストとアル ミの密着性を制御する。アルミのエッチング液燐酸/硝 酸/酢酸/水の混合液でエッチングするとサイドエッチ が深さ方向より速く進むため、レジスト203を除くと 図12(b)のような曲面を呈してエッチされ、残り下 部電極202が形成される。その形状は楕円弧の1/8 で下部電極202は基板201との接点で30度の角度 30 を成す。次にレジスト204を塗布し、上部からドライ エッチングにより図12(c)の構造のように平坦化を 行う。その上にプラズマCVD法で基板温度100度で SiNH膜205を形成し、続いて第1の電極206と してアルミを蒸着にて形成、次に光導波路層207とし てSiO2 をスパッタ法で堆積し、再び第2の電極20 8としてアルミをその上に形成し、最後にSiNH膜2 09を基板温度100度で堆積する(図12(d))。 図12(d)で堆積した5層の膜を上から順番に、レジ ストマスクを使ってパターニングする。エッチングには 40 SiNH、SiO2 はCF4 のドライエッチング、アル ミは燐酸/硝酸/酢酸/水の混合液を用いた。その際取 り出し用の電極を同時に作製する(図12(e))。次 に、基板201のSiを裏面からSF6のRIEにより エッチングし、下部電極202の端部204fを基板2 01のエッチング端部と合わせ込む(図12(f))。 【0056】上部電極211に関しては、これまで述べ たプロセスのうち別途に図12(b)まで作製した基板 210の上部電極211の一部分をエッチングで除去し て凹部211gを形成した後、基板210の一部をエッ 50 グして除去した(図14(e))。続いてプラズマCV

12

チング除去して基板210の形状加工を行う(図12 (g))。これは、リード線を梁215に接続できるよ うにするためである。その後、絶縁層SiNHの上部と 上部電極211の下部とを接合させる。接合に関しては 外部から治具を用いて上部電極211と下部電極202 の先が図12(g)のような構成になった位置で固定す る方法を用いた。必要の無い部分の基板210をカッテ ィング除去して図12(g)のようにでき上がる。上記 の方法で作製された片持ち梁型光走査装置の梁215の 長さは20mm、厚さは5µm、幅は5mmである。ま た梁215の先端と下部電極202との間隔は5mmで あった。第1の電極206と下部電極202とに電圧5 0 V を加えたところ下部電極 2 0 2 に沿った形状に梁 2 15が変形した。次に電圧をパルスに変え、パルス高8 OV、デューティ50、周波数200Hzで印加したと ころ、梁215が基板201と垂直方向に最大振れ角4 5°で振動した。

【0057】 <適用例2>適用例1の素子構造において 電圧を第1の電極と下部電極、第2の電極と上部電極の 交互にくわえた。まず第1電極と第2電極をアースに落 とし、上部電極と下部電極の間にパルス高±50V、デ ューティ50、周波数200Hzで印加したところ、梁 が基板と垂直方向に梁の停止の位置から対称に生40度 振れた。本構造の素子の光導波路部分の端部215から 光ファイバを用い、半導体レーザからの発光した光を導 入した。上記の条件で梁を振動させたところ、導入した 光が梁の先端部から放射され、スクリーン上に生じた輝 点をスキャンさせることができた。光源とスクリーンと の距離を250mmとしたとき、スクリーン上のスキャ ン長さは250mmであった。

【0058】 <適用例3>図13に基板に対して平行に 梁315を振動させるタイプの光走査装置の例を示す。 構造はガラス基板301上にアルミ電極302、303 が形成されており、それに接した光導波路308を挟ん で電極306、307、それを挟んで絶縁層304、3 05からなる梁が部分的に基板301から浮いた状態に なっている。

【0059】作製プロセス(図13のXY断面の部分 で)を図14(a)~(h)に示す。 まず基板301上 に犠牲層として梁の稼働部分のパターン形状に2μmの レジスト300を形成した後(図14(a))、厚さ2 0μのアルミ層310を蒸着する(図14(b))。次 にレジストを用いフォトリソで電極形状を作製し、アル ミ電極302、303、電極306、307とする(図 14(c))。電極のエッチングはCCI4のドライエ ッチングを用いた。次にリフトオフ用のレジスト311 を20µm塗布した(図14(d))。次に電極30 2、303、306、307上のレジスト311以外の レジスト311をフォトリソグラフィによりパターニン

Dで絶縁膜を堆積するが、膜厚方向に屈折率勾配を付け るため、まずSiH4/O2の混合ガスでSiO2膜3 12を5μm堆積した後、窒素ガスを導入してSiON 膜313を10μm堆積した後、窒素ガスをストップし て5μmのSiO2 膜314を堆積した(図14

(f))。SiON膜313は後に図14(h)に示す 光導波路308となる。次にリフトオフによりアルミ電 極302、303上の絶縁膜を除去した後、再度レジス トでカバーしてドライエッチングにより余分な絶縁膜を 取り去り(図14(g))、図13のような素子形状を 10 作製した。最後に基板と梁の間の犠牲層であるレジスト 300を溶剤で溶かして光導波路308を有する変位可 能な梁315を完成させた(図14(h))。次にそれ ぞれの電極にボンディングにより引き出し端子を取り付 けた。梁の長さは10mm、梁の高さは20μm、厚さ は20μmにした。この素子の電極306、307をア ースにして、電極303、302に200Hz、100 Vの正弦波を印加したところ、梁が基板面と平行方向に 最大振れ角75度で振動した。

【0060】 <適用例4>光源を導入して光走査を行わ 20 せるため、図15に示される治具を作製して光ファイバ 520を接続した。治具522は高さ20µmで幅15 mm、長さ5mmのアルミ製で電極502、503を作 製するときに同時に作製する。その後、ファイバ522 の位置決めのために、光導波路の高さ・位置に合わせて 治具にV溝524を作製し、ファイバをV溝524に合 わせて接着する。梁の先端部分にマイクロコリメータレ ンズ525を作製する。本適用例ではレンズの形状を半 円柱とした。レンズは光導波路508と同時に作製し た。光源にハロゲンランプを用い光ファイバで導入した 30 光は光源とスクリーンの距離を200mmとしたとき、 スクリーン上のスキャン長さは250mmであった。

【0061】<適用例5>図16に光走査装置の梁の部 分が適用例3と異なる適用例を示す。適用例3と異なる のは絶縁層の部分で電極602の側面に絶縁層604 を、電極603の側面に絶縁層605を配置した。絶縁 層の材料としては、SiO2 を用い、光導波路と同じプ ロセス段階で所望の形状にパターニングし、作製する。 この構造では梁の部分に絶縁層がないため軽くなって容 易に動くため、駆動電圧が適用例3に比較して20 V低 40 くなった。

【0062】 <適用例6>本適用例は光源である半導体 レーザと光走査部とを一つの基板上にモノリシックに形 成した光走査装置の例で、概略を図17に示す。作製方 法は、まずn型GaAs基板701上に順次、バッファ 層702としてn型GaAsを1μm、クラッド層70 3としてn型AlGaAsを2μm、n型AlO.4G a 0.6Asを2μm、活性領域704としてノンドー TGaAs100Å, A10. 2, Ga0. 8As30 Åを4回繰り返し最後にGaAs100Å積層して、多 50 【図6】(a), (b) は本発明の第2のアクチュエー

14

重量子井戸構造の活性領域704を形成した。次にクラ ッド層705としてP型A10.4Ga0.8Asを1 5μ m、キャップ層706としてGaAsを0. 5μ m 分子線エピタキシ法によって形成した。 続いて電流注入 域を制限するために示すように活性層704の手前約 O. 4 µmまでエッチングした後、スピンコートにより ポリイミド707を形成しエッジの頂部分のみエッチン グして注入域とした。次に配線電極708としてCr-Auオーミック電極を形成した。さらに拡散のための熱 処理を行った後、共振面を形成するためにGaAs基板 をエッチングする。エッチングはCl2 ガスを用いたR IBE法で行った。ここでキャビティ長は300μmで ある。以上の手法により、半導体レーザを作製した。次 に、同一基板上に適用例4と同じ方法で梁、駆動用電 極、マイクロコリメータレンズを形成した。梁内の電極 と駆動用電極に電圧を加えて梁を変位させ、半導体レー ザからでた光を一次元に走査して200mm離したスク リーン上の起点を250mmスキャンさせることができ

【0063】上記の半導体レーザを光走査部を形成した 基板上に接着剤等で張り合わせることによっても同様の 結果を得ることができた。

[0064]

【発明の効果】以上説明したように本発明のマイクロア クチュエータは、簡単な構成で、ジョイント材に高分子 膜等、ばね定数の十分小さいものを用いることができ、 過酷な動作を必要とする駆動でも耐久性に優れ、光偏向 器に適したものである。

【0065】また、本発明の光偏向器は、力を受ける部 分と反射板を分離したことにより、制御性良くかつノイ ズを受けずに光を偏向することができる。加えて、使用 目的に応じて光の入射方向と反射方向を変えることもで き、しかも偏向角に影響を与えないものができる。

【0066】さらに、本発明の光走査装置は、基板上に 作製された光走査素子と同一基板上に作製された光源、 または外部に置かれた光源から導入された光ビームを光 走査素子の梁内の光導波路を変位させることにより、コ ンパクトな構成で光学調整が簡単な光走査装置を提供す ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1のアクチュエータを説明する斜視 図である。

【図2】(a), (b)は本発明の第1のアクチュエー タの動作を説明する斜視図である。

【図3】本発明の光偏向器を説明する斜視図である。

【図4】(a)~(f)は本発明の第1のアクチュエー 夕の略作製工程図である。

【図5】本発明の第2のアクチュエータを説明する斜視 図である。

15

タの動作を説明する上面図である。

【図7】本発明の第3のアクチュエータを説明する斜視図である。

【図8】本発明の第4のアクチュエータを説明する斜視 図である。

【図9】本発明の第5のアクチュエータを説明する斜視図である。

【図10】本発明の他の光偏向器を説明する斜視図である。

【図11】 本発明の光走査装置の基本構成斜視図である

【図12】(a)~(g)は本発明の適用例1および2による光走査装置のプロセスを示す横断面図である。

【図13】本発明の適用例3による光走査装置の斜視図である。

【図14】(a)~(h)は本発明の適用例3による光 走査装置のプロセスを示す図である。

【図15】本発明の適用例4による光走査装置の斜視図である。

【図16】本発明の適用例5による光走査装置の斜視図 20である。

【図17】本発明の適用例6による光走査装置の斜視図である。

【図18】従来の光偏向器の斜視図である。

【図19】従来の光走査装置の構成を示す概略図である。

【符号の説明】

11、41 固定電極

12、22、42、55、62、72 可動電極

16

13、131、49、491 支持梁

63、71 駆動板

14, 15, 43, 44,

64、65、73、74、81 被駆動板

16、45、66、75 支持板

17, 18, 19,

46, 47, 48,

10 67, 68, 69,

76、77、78 ジョイント

31 シリコン基板

32 熱酸化膜

33 シリコン窒化膜

34 コンタクトホール

35 ポリシリコン膜(電気シールド層)

36 シリコン酸化膜(犠牲層)

37 ポリシリコン膜

82 反射板

83 入射光

102, 103, 202, 211, 206,

208、302、303、306、307 電極

101、205、209、304、305 絶縁層

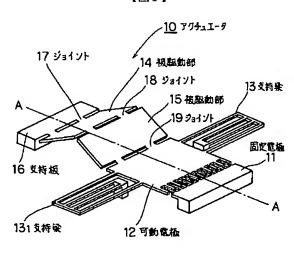
104、207、308 光導波路

105 片持ち梁

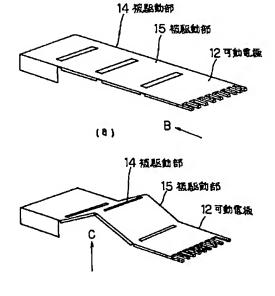
215、315 梁

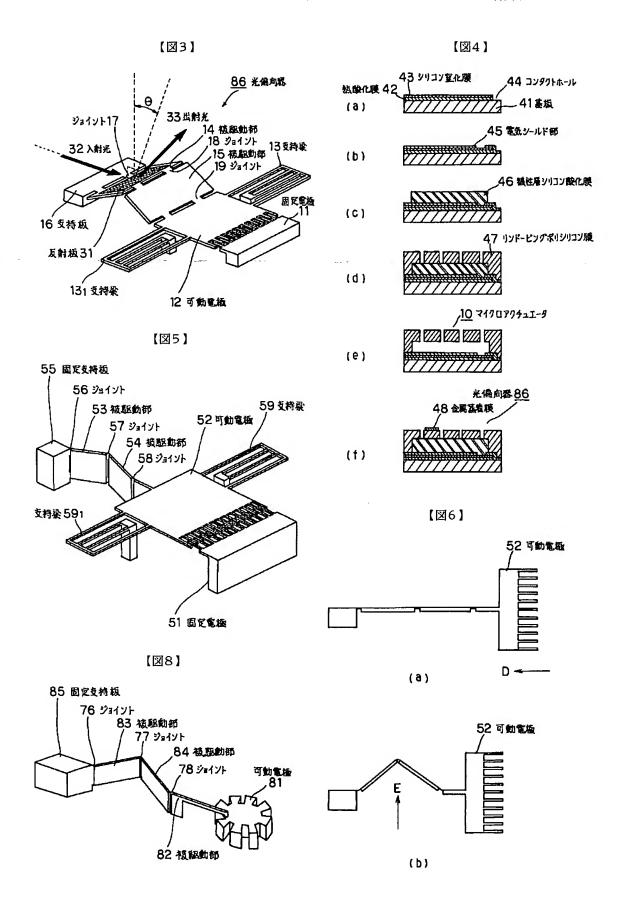
201、210、301 基板

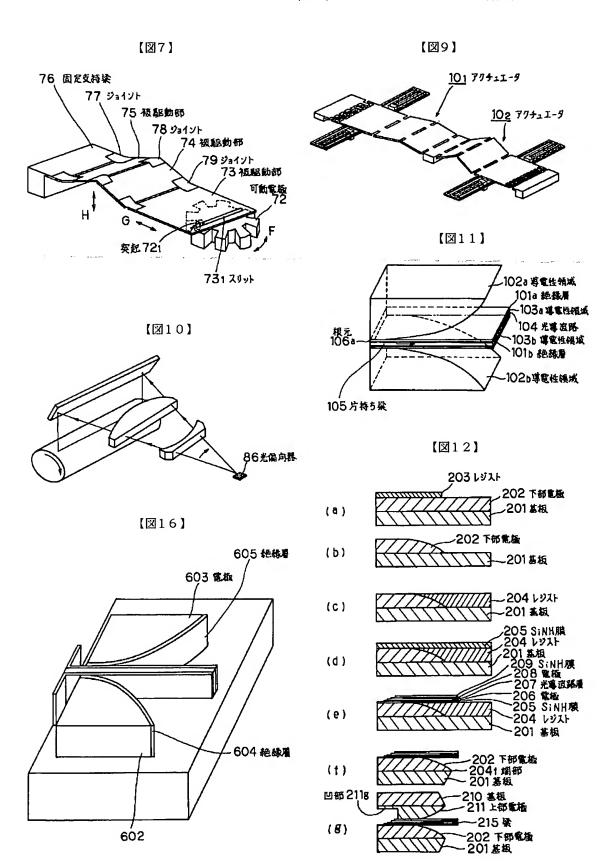
【図1】



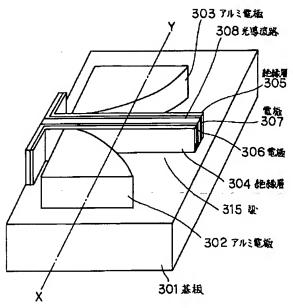
【図2】



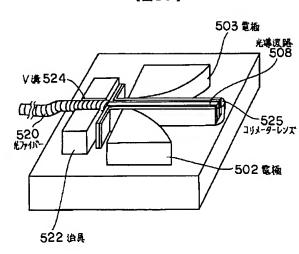




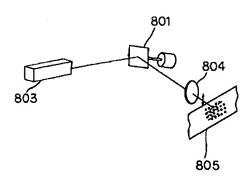
【図13】



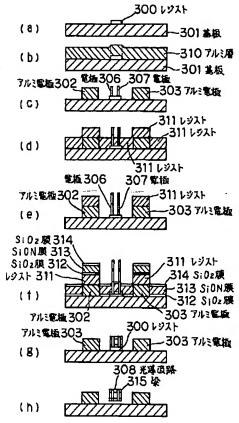
【図15】



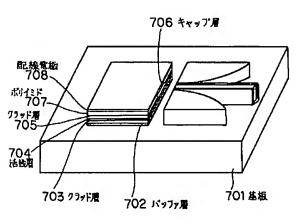
【図19】



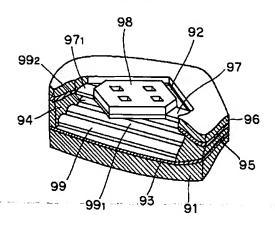
【図14】



【図17】







フロントページの続き

(72)発明者 伏見 正弘

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

(72) 発明者 高木 博嗣

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ

ノン株式会社内

(72) 発明者 村上 智子

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内

PAT-NO:

JP406160750A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06160750 A

TITLE:

MICROACTUATOR, LIGHT DEFLECTOR AND OPTICAL SCANNER

PUBN-DATE:

June 7, 1994

INVENTOR-INFORMATION: NAME HIRAI, YUTAKA YAGI, TAKAYUKI ISAKA, KAZUO FUSHIMI, MASAHIRO

TAKAGI, HIROTSUGU MURAKAMI, TOMOKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

CANON INC

N/A

APPL-NO:

JP04312402

APPL-DATE:

November 20, 1992

INT-CL (IPC): G02B026/10, G02B026/08

US-CL-CURRENT: 359/198

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a light deflector which can accurately control an angle and whose reliability is high.

CONSTITUTION: A fixed electrode 11, a supporting plate 16 and supporting beams 13 and 13<SB>1</SB> are fixed on an identical substrate consisting of Si. A movable electrode 12, driven parts 14 and 15 and the supporting plate 16 are connected through joints 19-17. The electrodes 11 and 12 are used as a comb-line linear microactuator manufactured by a micromechanical technique. Besides, the driven part 14 is provided with a reflector 31. Then, the angle of the driven part 14 is changed with respect to incident light 32 because the

displacement of the electrode 12 differs according to an impressed voltage and scanning is executed by using the light 32.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio